Dr. oec. HSG Paul Ammann

- Leiter Forschungsgruppe International Management der Berner Fachhochschule
- Leiter Global Business Development, ABB Transformer Service, Oerlikon
- Promoviert an der Hochschule St. Gallen, UNISG



«Unsere Forschung ist wissenschaftlich fundiert und relevant für die Praxis.»

Lehre, Aus- und Weiterbildung

Master of Science in Engineering (MSE): Global Markets

CAS Digital Transformation, Berner Fachhochschule

Diverse CAS an verschiedenen Hochschulen

Gast-Dozent an der HSE – Higher School of Economics, St. Petersburg, Russland und der SZTU – Shenzhen Technology University, Shenzhen, China

Forschungsthemen und Forschungsfragen

International Management

Risiken im Export

Risiken der internationalen Beschaffung

Kompetenzschwerpunkte

Internationales Business Development

Risikomanagement in der internationalen Beschaffung

Risikomanagement im Exportgeschäft

Digitale Transformation des internationalen Geschäfts

Kontakt-

paul.ammann@bfh.ch

Berner Fachhochschule

Technik und Informatik Weiterbildung Wankdorffeldstrasse 102 3014 Bern

www.bfh.ch

Ausgewählte Projekte

- Exportrisiko-Monitor, Trendstudie über die Risiken im Exportgeschäft aufgrund einer jährlichen Umfrage bei über 300 Schweizer Unternehmen, in Zusammenarbeit mit Euler-Hermes, seit 2015
- Augmented Reality im Service von Maschinen und Anlagen, 2019
- Internationales Beschaffungsrisikomanagement, 2019, Innosuisse-Projekt

Ausgewählte Publikationen

- Ammann, P.; Burkhalter, P., Should the Machine Building Company MBC Implement Augmented Reality to Support Its Service Processes? TheCaseCentre.org, 2019
- Ammann, P., Markteintritt in Russland, in Hrsg Pepels, W: Fallstudien zum Marketing, Kiehl, 2015
- Ammann, P., Schärer S., Marktsegmentierung für Industriegütermärkte, Symposion Publishing, 2013
- Ammann P., Lehmann R., Hauser C., van den Bergh S.,
 Going International Konzepte und Methoden zur
 Erschliessung ausländischer Märkte, Versus Verlag 2012
- Ammann, P., Westman, Th., Lorin P., Fit at 50 Keeping Transformer healthy for longer, in: ABB Review, 2010

